ISIMA 1

Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand II

Matériels autorisés:

- * Calculatrice (mémoire vide)
- * Formulaire de cours avec annotations manuscrites recto verso.

Physique des Semi-conducteurs

Les trois parties de cet examen sont indépendantes.

Partie I:

Répondre de façon concise aux dix questions posées sur l'annexe (recto-verso) fournie avec le sujet. Remettre cette annexe avec votre copie.

Partie II: Semi-conducteur et jonction

On considère un cristal de germanium (Ge) intrinsèque à la température de 300 K. L'atome de germanium est un élément du groupe IV de la classification périodique.

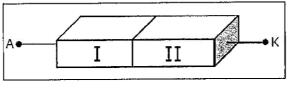


Figure 1

- 1. La région II du cristal (figure 1) est dopée de façon uniforme par des atomes d'arsenic As (éléments du groupe V) en concentration 10⁺¹⁶ cm⁻³. Quelle est la nature du semi-conducteur ainsi réalisé? Donner les concentrations en porteurs majoritaires et minoritaires dans cette partie du cristal.
- 2. On dope également de façon uniforme la région du cristal en concentration 10⁺¹⁹ cm⁻³. Quels types d'impuretés faut-il utiliser lors de ce dopage pour réaliser une jonction? Donner les concentrations en porteurs majoritaires et minoritaires dans cette partie du cristal.
- 3. Décrire le phénomène physique qui se déclenche à la jonction des régions I et II dans le cristal. Comment appelle t-on la zone située de part et d'autre de cette jonction. En l'absence de polarisation, calculer la largeur de cette zone.
- 4. On considère maintenant la jonction polarisée par une tension $V_{AK} = -2V$. Quel effet produit cette polarisation sur la zone de transition entre la région I et la région II ? Calculer la nouvelle largeur de cette zone de transition.
- 5. La capacité associée à la zone de transition de la jonction polarisée est-elle plus élevée que dans le cas non polarisé ? Justifier votre réponse. Calculer cette capacité.

On donne : Concentration intrinsèque du Ge : $ni = 2.5 \ 10^{+13} \ cm^{-3}$; $\epsilon = 10^{-10} \ F \ m^{-1}$; Constante de Boltzmann $k = 8.62 \ 10^{-5} \ eV \ K^{-1}$; Section jonction $S = 0.5 \ mm^2$; Charge élémentaire : $q = 1.6 \ 10^{-19} \ C$.

Partie III: Effet Hall

On souhaite réaliser une expérience d'effet Hall sur un échantillon semi-conducteur de silicium Si.

- 1. A quelle date et par qui l'effet Hall a-t-il été découvert ?
- 2. Dans quelles conditions expérimentales cet effet se déclenche t-il ?
- 3. Quel est l'intérêt d'une telle expérimentation?

L'échantillon de silicium à tester a les dimensions suivantes :

Epaisseur h = 0.5 cm; Longueur L = 15 cm; largeur l = 7 cm.

Cet échantillon, parcouru par un courant I, est plongé à température ambiante dans un champ magnétique B de 0,1 Tesla, comme indiqué sur la figure 1 :

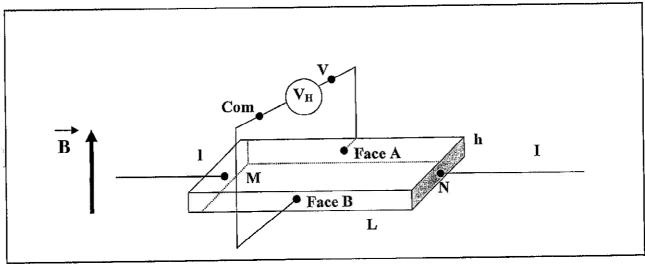


Figure 1

On mesure I = 20 mA; $U_{MN} = 10 \text{ V}$ et la tension de Hall $V_H = 62.5 \text{ mV}$.

- 4. A l'aide de la tension U_{MN}, indiquer le sens du courant I qui parcourt l'échantillon de silicium.
- 5. Après avoir rappelé l'expression de la force magnétique à laquelle sont soumis les porteurs de charge, indiquer la direction et le sens de cette force (faire un schéma clair illustrant votre réponse).
- 6. Déduire à l'aide de la tension de Hall V_H lue sur le voltmètre, le type de porteurs de charges majoritaires présents dans l'échantillon de silicium.
- 7. Calculer la résistivité et la conductivité du matériau.
- 8. Calculer la concentration en porteurs de charge majoritaires.
- 9. Calculer la mobilité de ces porteurs de charge.

On donne la charge élémentaire : $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$.